## SF-STAMP 光学系を用いた超高速2次元バーストイメージングの性能拡張

## および微分干渉顕微光学系の構築

Improvement of ultrafast 2D-burst imaging method by

Sequentially Timed All-optical Mapping Photography utilizing Spectral Filtering (SF-STAMP)

and construction of differential interference contrast microscopy system

鈴木 敬和 (M1), 肥田 遼平 (B4), 植田 隆太 (B4), 伊佐 文宏 (M2)

Takakazu Suzuki, Ryohei Hida, Ryuta Ueda, Fumihiro Isa

#### Abstract

We improve a system performance of STAMP (Sequentially timed all-optical mapping photography) for single shot ultrafast 2D-burst imaging. A Newly developed SF-STAMP system is composed of a diffractive optical element (DOE), a band-pass filter, and two Fourier transform lenses. Using a 25-beam generating DOE, the total number of frames in a single-shot increases up to 25. We capture ultrafast phenomena with sub-picosecond temporal resolution using a frequency-chirped broadband pulse.

### 1. はじめに

超高速現象の解明のために、ポンプ・プローブ法や ストリークカメラの利用などの時間分解計測法が 広く利用されている.しかし、ポンプ・プローブ計 測法は繰り返し計測を要するため、単発現象やラン ダム現象を正確に計測することは困難である.一方 でストリークカメラは単発現象を連続的に計測可 能ではあるが得られる情報は 1 次元情報のみであ る.近年,2 次元超高速撮像法として STEAM [1], CUP [2], STAMP [3]が考案され、ナノ秒オーダの連 続撮影やピコ秒領域のシングルショットバースト 撮影が実現されている.

現在のところ,STAMP 法は世界最高速のシャッ ター速度を実現するシングルショット連写撮影手

法でありサブピコ秒の時間分解能を有する.この手 法では,線形周波数チャープパルスを光源として利 用し,波長分散の大きさによって各瞬時周波数ごと の遅延時間を対応させることで「周波数-時間」の 対応関係を得る. さらにこの瞬時周波数を時間軸に 対応させるアイデアに加え,各周波数成分を単一の イメージセンサ上に空間的にマッピングすること でシングルショット 2 次元バースト撮影が可能に なる.しかし、空間マッピングを行うために特殊な ペリスコープアレイ構造を持つ 4f イメージング光 学系[3, 4]が必要になる. このペリスコープアレイ の数が STAMP の撮影可能コマ数を決定するので現 在のところ STAMP の同時撮影スナップショットの コマ数は6枚である.昨年,我々はSTAMPの撮影 枚数をより容易に増加させる手法として STRIPED FISH [5]のアイデアを STAMP に応用した STAMP utilizing Spectral Filtering (SF-STAMP) [6]の原理実証 を行った(同時撮影枚数:5 枚). 本研究では, SF-STAMP 光学系を改良し 25 枚同時シングルショ ット撮影を実現する.また,微分干渉顕微光学系を 構築し SF-STAMP 光学系と組み合わせることで超 高速位相差イメージングを行う.

### 2. SF-STAMP

SF-STAMP 光学系の概要図を Fig. 1 に示す. SF-STAMP 光学系は、2 枚のレンズ、DOE (回折光 学素子)、BPF (Band-pass filter)から構成される 4f 結 像光学系である. Object 面のイメージが1枚目のレ ンズ (焦点距離 fi) で光学的にフーリエ変換され, DOE を配置する面がフーリエ面になる. その後, DOE で複製されたアレイビームは傾けて配置した BPF に異なる角度で入射することで波長選択が行 われ2枚目のレンズ (焦点距離 f2) によって光学的 に逆フーリエ変換される. その結果, Image 面に配 置した CCD の受光面上に空間的に分散した 2 次元 のマルチスペクトラルイメージが同時に結像され る. したがって, STAMP 同様に, フラッシュ光に 線形周波数チャープパルスを用いることで, CCD 面上で結像されるマルチスペクトラルイメージは 時間差の付いたスナップショット画像となり、フラ ッシュ光1パルスが BPF で選択される長波長端か ら短波長端までの波長帯域幅に対応する時間幅を 計測時間窓とするシングルショット超高速バース ト撮影が実現される [6]. Fig. 2 に示すように, SF-STAMP の同時撮影コマ数は DOE から分岐する アレイビームの数により決定する.したがって, SF-STAMP システムはペリスコープアレイを利用 するSTAMPシステムよりも簡素かつ柔軟性をもつ.

以下では、25 ビーム分岐 DOE の設計、25 スペク トラルイメージ同時撮影 SF-STAMP 光学系の構築、 微分干渉顕微光学系の構築について述べる.



Fig. 1. Schematic setup of SF-STAMP.



Fig. 2. Comparison of the mechanism of 2D-burst imaging in STAMP and SF-STAMP (TMD: Time Mapping Device, SMD: Spatially Mapping Device).

# 3. 実験セットアップ

## 3.1. 25 ビーム分岐 DOE の設計

SF-STAMP による同時撮影枚数を増加させるため に新たに 25 ビーム分岐 DOE を作製した. 原理実証 を行った 5 コマ SF-STAMP 光学系では市販の 5 ビ ーム分岐 DOE (HOLOEYE, DE 225, 回折広がり角 10.2° @800 nm) を用いた.

今回は、分岐ビーム数および回折広がり角を拡大 し、同時撮影枚数および1ショットにおける波長選 択幅(計測時間窓に相当)の拡大を目指しFig.3に示 す特性をもつDOEを特注した...



Fig. 3. Specification of 25-beam generating DOE (@800 nm).

25 ビーム分岐 DOE の波長 800 nm における回折広 がり角は 25.6°である. このパラメータは入手可能 な大口径 CCD イメージセンサの受光面の大きさ (36.1 mm × 24.0 mm) に収まるように決定した (Fig. 4).



Fig. 4. Schematic of 25 beams on the widest CCD plane.

# 3.2. 25 スペクトラルイメージ同時撮影 SF-STAMP光学系の構築

SF-STAMP による同時撮影枚数を増加させるため に設計した 25 ビーム分岐 DOE (HOLOEYE, customized model),大口径冷却 CCD (BITLAN, BU-55LN)を使用した.受光面のサイズは 24.0 mm × 36.1 mm,ピクセルサイズは 7.4  $\mu$ m × 7.4  $\mu$ m,総ピ クセル数は 4872 × 3248 である.基本的な SF-STAMP 光学系の構成は Fig. 1 と同様である.し たがって,サンプルの情報を含んだ線形周波数チャ ープパルス (プローブ光)が1枚目のレンズ (f=50 mm)を伝搬し,DOE により 5 × 5 = 25 個のアレイ ビームに複製され,中心波長 830 nm,スペクトル 幅 2.2 nm (FWHM)の BPF (IRIDIAN, ZX000167) で波長選択された後,2枚目のレンズ (f=50 mm) により冷却CCDの受光面上の異なる位置に 25 波長 分のスペクトラルイメージが結像される. Object 面 に USAF テストターゲットを置いた際に得られる 25 スペクトラルイメージを Fig. 5 に示す. 各スペク トラルイメージは 450 × 450 ピクセルを占める.



Fig. 5. A multispectral image captured by SF-STAMP system which contained 25 different spectral band images.

# 3.3. 微分干渉顕微光学系の構築

SF-STAMP による超高速位相イメージングを実現 するために微分干渉顕微鏡 (Differential Interference Contrast microscopy: DIC)の原理に基づいた顕微光 学系の構築を行った. Fig. 6 に DIC の原理を示す.



Fig. 6. Principle of differential interference contrast microscopy.

基本的な構成は,明視野顕微光学系を偏光子とウォ ラストン(DIC)プリズムで挟まれた構成である.1 枚目の偏光子で斜め偏光になった光は DIC プリス ムで直交する二つの直線偏光成分に分離する.その 後サンプルの極わずかに異なった位置を通過し,2 枚目の DIC プリズムで合波し,2つの経路の屈折率 差を位相差に変換する.DIC プリズムには OLYMPUS 社製 U-DICR を使用した.

また,SF-STAMP 光学系は 4f 結像光学系がベー スになっているため Object 面に像を転写すること で,本実験で構築した微分干渉顕微光学系とのア レンジが可能である.Fig.7にセットアップを示す.





### 3.4. 1ショット 25 枚同時バースト撮影



Fig. 8. Experimental setup of ultrafast imaging by SF-STAMP (BS: beam splitter, HCF: hollow-core fiber filled with Ar-gas, DOE: diffractive optical element, BPF: band-pass filter).

SF-STAMP による超高速イメージングの実験セッ トアップを Fig. 8 に示す. 25 コマ光源にはモードロ ック Ti:Sapphire レーザをチャープパルス増幅器 (CPA) により増幅したフェムト秒レーザパルス (中心波長 800 nm, スペクトル幅 20 nm, パルス幅 50 fs, 平均出力パワー 1.1 W, 繰り返し周波数 1 kHz) を用いた. 広帯域パルスを得るために, 集光 レンズ (f = 400 mm) で Ar ガス封入中空ファイバ (ファイバ長 400 mm, コア径 126  $\mu$ m) に入射させ, 自己位相変調により広帯域化 (>200 nm) させた. その後, 光学ガラス (N-SF10 ( $D_{\text{N-SF10}} = -468.9$ ps/km·nm), BK7 ( $D_{\text{BK7}} = -149 \text{ ps/km·nm}$ )) を用いて 線形周波数チャープを与え, パルス幅を伸張し, プ ローブ光として利用した. また, ポンプ光には中空 ファイバの手前で分けた CPA から出射される FTL パルスを使用した. なお, シングルショット撮影の ために光学チョッパおよびシャッターをポンプ光 とプローブ光に分離する手前に用いて単パルスを 切り出した.

### 4. 実験結果

改良した SF-STAMP を用いて,薄膜ガラス (厚さ 50 µm) 内部にポンプ光を集光させ,透明材料の内 部屈折率変化の超高速ダイナミクスのシングルシ ョット 25 コマ超高速撮影を行った. プローブ光の 広帯域パルスには光学ガラスを伝搬させることで  $D \times z = 0.14$  (ps/nm) の線形チャープを加えた. 今回 新たに用いた 25 ビーム分岐 DOE と BPF の組合わ せで実現できるシングルショットの波長帯域幅は  $D/_{window} = 40$  nm (Fig. 9 参照, 785 nm~825 nm) であ り,時間窓は 5.6 ps, フレーム間隔は 0.2 ps となる.

**SF-STAMP** の 1 ショットで得られる波長帯域幅 を D/<sub>window</sub>とすると,計測時間窓 DT は Eq.(1) で 表現される.

$$\mathsf{D}T = D \times z \cdot \mathsf{D}/_{\mathrm{window}} \tag{1}$$

ただし, *D* (ps/km・nm) は分散パラメータ, *z* (km) は分散媒質の長さである.したがって,計測時間窓は, フラッシュ光に付加する線形周波数チャープ量 (2 次 分散量) *D*×z (ps/ nm) により可変となる. 今回の BPF1 枚のみによる波長帯域幅は~40 nm であるが, 1 パルスの時間幅を少ない 2 次分散量で伸張させるた めには,波長帯域幅 D/<sub>window</sub>の広い広帯域パルスが有 用になる.

Fig. 10 に内部屈折率変化の超高速ダイナミクスの シングルショット 25 コマ撮影の結果を示す.なお, 各波長イメージは 740 × 480 ピクセルであり,結果に 示した画像はいずれも変化前との差分を取り,コント ラストを調整したものである.計測時間窓 5.6 ps の間 に集光点付近にプラズマフィラメントが形成される 様子が観測され,SF-STAMP の撮影枚数の増加が実現 された.



Fig. 9. Spectral properties of broadband pulse and 25-frame SF-STAMP system.



Fig. 10 Measured images of generation of a plasma filament inside a glass (single-shot time window of 5.6 ps).

# 5. まとめ

本研究では、シングルショット超高速2次元バース トイメージングを実現する SF-STAMP の性能拡張 および25コマ同時撮影の原理実証を行った.使用 するDOEを25ビーム分岐DOEに変えたことによ り1ショットで利用できる波長帯域幅は40 nmまで 拡大した.しかし、単独のBPFでは広帯域線形周 波数チャープパルスの周波数成分を存分に利用で きていないので今後は、BPFアレイを用いて25ビ ームの波長を個々に選択し波長帯域幅は~150 nm (810 nm~666 nm)の実現を目指す.波長帯域幅が拡 大することで計測時間窓も拡大するので、広帯域パ ルスにチャープを与えることでサブナノ秒 (10<sup>-10</sup> s) 程度までの計測時間窓が可能である.

### References

- K. Goda, K. K. Tsia, and B. Jalali, "Serial time-encoded amplified imaging for real-time observation of fast dynamic phenomena," Nature 458(7242), 1145 (2009).
- L. Gao, J. Liang, C. Li, and L. V. Wang, "Single-shot compressed ultrafast photography at one hundred billion frames per second," Nature 516(7529), 74 (2014).
- K. Nakagawa, A. Iwasaki, Y. Oishi, R. Horisaki, A. Tsukamoto, A. Nakamura, K. Hirosawa, H. Liao, T. Ushida, K. Goda, F. Kannari, and I. Sakuma, "Sequentially timed all-optical mapping photography (STAMP)," Nat. Photonics 8(9), 695 (2014).
- K. Hashimoto, H. Mizuno, K. Nakagawa, R. Horisaki, A. Iwasaki, F. Kannari, I. Sakuma, and K. Goda, "High-speed multispectral videography with

a periscope array in a spectral shaper," Opt. Lett. **39**(24), 6942 (2014).

- P. Gabolde and R. Trebino, "Single-frame measurement of the complete spatiotemporal intensity and phase of ultrashort laser pulses using wavelength-multiplexed digital holography," J. Opt. Soc. Am. B 25(6), A25 (2008).
- T. Suzuki, F. Isa, L. Fujii, K. Hirosawa, K. Nakagawa, K. Goda, I. Sakuma, and F. Kannari, "Sequentially timed all-optical mapping photography (STAMP) utilizing spectral filtering," Opt. Express 23(23), 30512 (2015).